© EPODOC / EPO

PN - JP9005586 A 19970110

PD - 1997-01-10

PR - JP19950159141 19950626

OPD - 1995-06-26

TI - OPTICAL DEVICE

IN - TABUCHI HARUHIKONORIZUKI MASUMIGOTO MASAMI

PA - FUJITSU LTD

- G02B6/42 ; G02B6/26 ; G02B6/30

© WPI / DERWENT

Optical appts for optical communication and information processing
in which bumps of semiconductor laser and optical fibre are inserted into corresponding slots and they are optically coupled

PR - JP19950159141 19950626

PN - JP9005586 A 19970110 DW199712 G02B6/42 016pp

PA - (FUIT) FUJITSU LTD

IC - G02B6/26 ;G02B6/30 ;G02B6/42

- J09005586 The appts consists of a substrate (22) on which a guide slot (26) for inserting an optical fibre (24) is formed by anisotrophy etching. A number of slots also etched for inserting the bumps of a semiconductor laser (23) is formed on the substrate.

- The semiconductor laser and optical fibre are inserted into their corresponding slots and an optical coupling between them is carried out by joining them. Thus, the laser light produced is easily transmitted through the optical fibre.
- ADVANTAGE Improves precision of alignment between optical components. Improves degree of freedom along optical axis.
- (Dwg.1/16)

OPD - 1995-06-26

AN - 1997-122580 [12]

© PAJ / JPO

PN - JP9005586 A 19970110

PD - 1997-01-10

AP - JP19950159141 19950626

IN - TABUCHI HARUHIKONORIZUKI MASUMGOTO MASAMI

PA - FUJITSU LTD

TI - OPTICAL DEVICE

AB - PURPOSE: To improve the degree of freedom in terms of the

none

accuracy of alignment between optical components and the adjustment of optical axis height in an optical device where plural optical components are aligned.

none

- CONSTITUTION: A guide groove26 in which an optical fiber 24 is fitted, and a specified number of grooves25 in which bumps27 formed on a semiconductor laser23 are fitted are formed on a substrate 22 by anisotropic etching. By fitting and fixing the bump 27 on the semiconductor laser23 in the groove 25 on the substrate 22 and fitting and fixing the optical fiber24 in the guide groove 26, optical coupling is performed in a state that the optical axes are aligned.
- G02B6/42 ;G02B6/26 ;G02B6/30

none none none

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-5586

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

(51) Int.CL.		識別配号	庁内整理番号	ΡI		技術表示箇所
G02B	8/42			G02B	6/42	
	6/26				6/26	
	6/30				6/30	

容査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 16 頁)

(21)出顧番号	特顧平7-159141	(71)出顧人 000005223	
		官士通株式会社	
(22)出願日	平成7年(1995)6月26日	神奈川県川崎市中原区上小田中	94丁目1番
		1号	
		(72)発明者 田淵 畸彦	
	•	神奈川県川崎市中原区上小田9	-1015番地
		官士逼株式会社内	
		(72)発明者 法月 真澄	
		神奈川県川崎市中原区上小田	P1015番地
		官士通株式会社内	
		(72)発明者 後藤 正見	
		神奈川県川崎市中東区上小田	▶1015番娘
		官士過株式会社内	
		(74)代理人 分理士 伊東 忠彦	

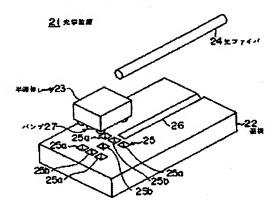
(54) 【発明の名称】 光学装置

(57)【要約】

【目的】 本発明は複数の光部品が位置合わせされる光 学装置に関し、光部品間の位置合わせの精度、光軸高さ 調整の自由度の向上を図ることを目的とする。

【構成】 基板22上に、異方性エッチングにより、光ファイバ24を嵌合するガイド海26を形成すると共に、半導体レーザ23に形成されたバンプ27を嵌合する所定数の海25を形成する。そして、基板22の海25に半導体レーザ23のバンプ27を嵌合して固若し、ガイド海26に光ファイバ24を嵌合して固若することで光軸を一致させて光結合させる構成とする。

本発明の第1実施例の主要節構成図



特開平9-5586

(3)

である。

【() () () (4 】図 () (B) は、光部品 1 1 に上記加工手 段で凹形状の溝11りを形成し、基板12に上記加工手 段で該議llbに対応する突起部l2bを形成して、該 基板 12の突起部 12 りに光部品 11の溝 11 りを嵌台 させて位置合わせする。図10(C)は、光部品11に 例えば異方性エッチングによりテーハ状の突起部11c を形成し、基板12に例えば異方性エッチングにより該 突起部11cに対応するV形状の溝12cを形成して、 該基板12のV形状の溝12cに光部品11の突起部1 1 cのテーバ部分を一致させて嵌合(ジャンクションダ ウン) させることにより位置合わせを行う。

3

【0005】図10(D)は、光部品11に例えば異方 性エッチングにより複数 (図では2つ) のV形状の溝1 1 d., 11 d. を形成し、基板12に例えば異方性エ ッチングにより該基板11d.,11d.に対応する数 のテーパ状 (図では断面台形状) の突起部 12 d., 1 2d, を形成して、該基板12のテーバ状の突起部12 d. . 12d. に光部品11のV形状の海11d.,, 1 ld,のテーバ部分を一致させて嵌合(ジャンクション 20 ダウン) させることにより位置合わせを行う。

[0006]図10(E)は、基板12に例えば異方性 エッチングによりV形状の溝12eを形成し、この溝1 2 e に球状又は円柱状の部品(光ファイバ等) 1 3 を嵌 台させて位置合わせを行うものである。また、図11 に、従来の位置合わせ固定で用いられる自己位置整合ボ ンディングの説明図を示す。図11(A)において、2 3は半田などの低融点金属による溶融金属部材、218 は部品21に形成されたパターンで、溶融金屑部村23 で被若し易い (以下、これを「濡れ性がある」あるいは 「濡れ性のあるパターン」という)材料で形成されたも の 22 aは 差板 22 に形成された (溶融金層部村23 に) 濡れ性のあるパターンである。通常、溶融金属部材 23は二つの部品のどちらか一方のバターン(本例の場 台ではパターン21a)に被着させて形成する。

【0007】このボンディングは、例えば次のようにし て行われる。通常基板表面にフラックス等の粘性のある 材料による皮膜が形成される。これを仮固定用の糊とし て使用し、パターン22a上に溶融金属部材23の先端 40 を接着し仮固定する。この際、部品21を搭載するため の装置は位置決め誤差を有するので、溶融金属部制23 の先端は図11(A)の如くパターン22aの中心から ずれた位置に仮固定される。

【0008】次に、図11(B)において、加熱しリフ ローすると溶融金属部材が液相に相変化(あるいは溶 融)する。溶融金属部材が液相化すると、それに対する 力学的作用は重力(ただし、無重力場に置かれたときに は重力は作用しない)と表面張力のみになる。溶融した 最小になるような形状になろうとする。

【①〇〇9】そこで、重力が加わる方向が垂直方向にな るようにしておけば、図11(C)のように側面が真球 面になるように自動的に形状が変化し、その状態が維持 される。次いで、冷却(自然冷却またはゆっくり冷却ま たは急冷) することで溶融金屑部材23が固相化する。 この結果部品21上のパターン21aが基板22上のパ ターン22gに結密に位置合わせされ、固着される。な おこの詳細は、例えば文献IEEE TRANSACTIONS ON COMPO NENTS, HYBRIDS, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, VOL. 15, ND.2,APRIL 1992,PP.225-230等に記載されている。 [0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来例に は次のような問題点がある。図10(A), (B), (C) に示す方法を用いて基板と光部品を位置合わせす る場合には、 益板 12 に形成する 満12 a, 12 cの 深 さや突起12b.12d1.12d2の高さを比較的大 きく (例えは1t)μm以上) し、かつ、光部品11に形 成する突起11a, 11cの高さや溝11b, 11d 1. 11d2の深さを比較的大きく(例えば10 m 以 上) する必要がある。

【0011】既に述べたように、図10(A)、(B) の場合は液体によるケミカルエッチング(以下この「液 体によるケミカルエッチング」を「ウエットエッチン グ」という)やイオンやラジカル元素等の粒子によるエ ッチング(以下この「イオンやラジカル元素などの粒子 によるエッチング」を「ドライエッチング」という。) を用いる。このようなエッチング方法は一般的にエッチ ング速度を精密に制御することが困難であり、更に図の が溶融したとき、この溶融した金屑が表面によくなじん 30 水平方向にもエッチングが進む(以下この水平方向のエ ッチングを「サイドエッチング」という。)という問題

> 【0012】即ち、エッチング速度そのものを一定に保 つことが困難であるため、例えば図10(B)の突起1 2bや、図10(D)の突起12d1、12d2の高さ を精密に制御するのは難しい。更に、水平方向と垂直方 向のエッチング速度の比 (即ちサイドエッチングの大き さ)を一定に保つことが困難であるため、精度の高い海 や突起を形成することは困難である。

> 【0013】なお、上記エッチング方法のうちドライエ ッチングには比較的サイドエッチングが生じにくいもの もあるが、この方法を用いた場合にはそのエッチング速 度が遅くなるという問題がある。例えばRIE(リアク ティブイオンエッチング)法等ではそのエッチングの速 度はたかだか1分当たり(). 1 u m程度である。そのた め、10 umの溝や突起の形成にも100分もの長時間 要するという問題を生ずる。

【0014】図10(C)、(D)に示す方法には、こ の方法を利用可能となるのが光部品11が異方性エッチ 溶融金属部材は、重力と表面張力によるポテンシャルが 50 ングが可能な単結晶で形成されている場合に限られると

特開平9-5586

(4)

いう問題がある。さらに、図10(C)の従来例に特有の問題として、光部品11が半導体レーザの場合で、発光部が形成された側が基板側になるような(以下この「発光部が形成された側が基板側になるような」配置の仕方を「ジャンクションダウン」という。)ボンディングを行った場合に、光軸が基板表面より低くなり、他の光部品との光結合が困難になるという問題がある。また、図10(D)の従来例に特有の問題として、突起部11d1,11d2の高さの調節が困難になるとともに他の部品を嵌合させるための他の嵌合部の形成が困難に 10なるという問題がある。

(0015)上記異方性エッチングによる形成の問題について設明すると、多くの光学装置では例えば光導液路のように、ガラスや誘電体材料やプラスチックなどで形成された光部品を位置台わせし固定したい場合があるが、上述のように、これらの材料で形成された光部品については、図10(C)、(D)の方法を用いることが困難になる。

【0016】次に、上記ジャンクションの問題については図12を参照して具体的に説明する。図12は半導体 20レーザ11を基板12にジャンクションダウンでボンディングする場合に図10(C)の方法を用いる場合の問題点を説明するための図である。図12(A)は正面図、図12(B)は正面図のY-Y断面側面図である。ここに14は半導体レーザ11の活性層である。

【0018】続いて、上記高さ調整の問題については図13を参照して具体的に説明する。図13は半導体レーザ11を基板12にジャンクションダウンでボンディングする場合に図10(D)の方法を用いる場合の問題点を説明するための図である。図13(A)は正面図、図13(B)は側面図である。ここに14は半導体レーザ11の活性層 h1は基板の平坦部の表面からみた突起 40部11d1と11d2の高さである。h1はエッチングの速度とエッチングの時間とによって決まるものであり、その精密な制御を行うことは困難である。そのためh1を精密に調節することは困難である。

【0019】さらに、基板表面の実起部12d1と12d2があるため、フォトリソグラフィー技術等を用いてこの表面に他の部品を位置合わせするための精密な位置合わせ構造、例えば図10(E)のような光ファイバを位置決めするための滞等。を形成することが困難になる。よって、この方法を用いて光部品を精密に位置合わ

せするのは困難である。

【0020】次に、図11に示す自己位置整合ボンディングを用いると、次に述べるような理由により、半導体レーザと光導液路と光ファイバの光軸高さを合わせることが困難になり、その結果光結合が困難になる問題を生ずる。上記理由を説明するために、まず半導体レーザと光導液路の光軸高さの追いについて図14を参照して説明し、次いで図15を参照して光軸高さが追うことに起因する問題点及び光ファイバとの光結合を行う際の問題点について説明する。

【0021】図14(A)は半導体レーザの活性層の高さを説明する図。図14(B)は石英系導波路の構造を説明する図である。半導体レーザの活性圏14はその基板の表面から12($1\sim2\mu$ m)の位置に形成される。これに電極の厚さが加わり、基板に載置したときその光軸中心は基板表面より $1\sim5\mu$ mの高さに位置するようになる。次に、石英系光導波路15はそのコア層178の厚さが $5\sim10\mu$ m、クラッド圏1780厚さが $25\sim30\mu$ mである。

【0022】そのため、コア層17aの中心の高さは27μm以上になる。このように半導体レーザと石英系導被路とはその光軸中心高さが大きく異なる。従って、図11に示した自己位置整合ボンディングを用いて半導体レーザと石英系光学導波路とを光結合しようとすると、図15(B)に示すように半導体レーザのボンディングには比較的大きな溶融金属部材18が必要になる。

【0023】しかしながら、文献IEEE TRANSACTIONS CN COMPONENTS, HYBRIDS, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, VOL.15, NO.2, APRIL 1992, PP.225-230に記載されているように、溶融金属部材が大きくなると位置精度が低下しやすくなる問題が生ずる。次に、図15 (B) の光結合系では、光ファイバとの光軸の高さ合わせが困難になる問題をも生ずる。図13 (E) あるいは図15 (A) から明らかなように、光ファイバをシリコン基板12を異方性エッチングして形成した溝12eでガイドすると、光ファイバの中心(これは光軸位置に钼当する)の高さは満の帽と光ファイバの直径によって決まる。

【0024】そして、光ファイバを溝12eの斜面に内接させて報置しようとすると、光ファイバの光軸のとりうる高さの最大値は光ファイバの直径のみによって決まる。幹線系の光通信に最も多く用いられているシングルモード光ファイバ13は、その直径が125μmであり、この光ファイバを用いたときの光ファイバの光軸のとりうる高さの最大値は36μmである。光ファイバの光軸の高さを最大値に設定すると安定性が悪いので、実用性を考慮し実際には光軸高さは30μm以下に設定される。

合わせ構造、例えば図10(E)のような光ファイバを 【① 0 2 5 】一方、図14で説明したように、実用的な 位置決めするための漢等。を形成することが困難にな 石英系光導波略においては、その表面からコア中心まで る。よって、この方法を用いて光部品を精密に位置合わ 50 の距離(図14のh3に相当するもの)が27μm以上

特開平9-5586

(5)

のものが用いられる。従って、自己位置整合ボンディングを用いて、このような光導波路と光ファイバを光軸高さを一致させて基板上に載置しようとすると、自己位置整合ボンディングに用いる溶融金屑部村19の高さを2~3μm以下にしなければならない。

【0026】しかし、溶融金属部材が自己位置整合作用を呈するためにはある程度の厚さが必要であり、例えばこの溶融金属部材19は、半導体レーザをボンディングした後においてその高さが少なくとも10μmより大であることが好ましい。溶融金属部材19の厚さが10μ 10mより大であると、ボンディング後の図15(B)の高され5は37μmより大となる。従って、図15(B)に示すように石英系光導波路15と光ファイバ13との高さが一致しなくなる問題を生ずる。そのため、半導体レーザと石英系光導波路と光ファイバの光結合に自己位置整合ボンディングを用いることは好ましくない。

【0027】続いて、図16を参照して、自己位置整台ポンディングの他の問題点を説明する。図16(A)は図11に示す自己位置整合ポンディングを用いて半導体レーザ11と光導波路15と光ファイバ13とを光結台 20する例を示すものである。ここにG1及びG2はそれぞれ自己位置整合して固定された後の半導体レーザ11と光導波路15とのギャップ及び光導波路15と光ファイバー13とのギャップの大きさを示している。高い光結合効率を得るためにはできるだけG1とG2を小さくすることが望ましい。

[0028] 図から明らかなように、G2を小さくするにはパターン12gをできるだけ海12eに近づける必要がある。このパターン12gはフォトレジストに転写したパターンを用いて形成されるものである。しかし、光ファイバを嵌合させるための海12eは、フォトリソグラフィープロセスを行うには非常に深い(光ファイバーの直径125μmのときその深さは50μm以上)ものである。

【0030】そこで、パターンの形状稿度の劣化を防止するために満12eの先端とパターン12gとの距離を大きくしなければならない。この結果、自己位置整合ボンディングを用いて光ファイバと他の光部品との光結合を行うとG2が大となり、結合効率が劣化する問題を生ずる。

【0031】次に、ギャップG1の大きさについて図1 的達成のための主要な手段により、光軸高さ調節の自由 5を参照し説明する。図11で説明したように、自己位 度を向上させ、かつ、ギャップG1又はG2を小さくし 置整合ポンディングを行うに際しては最初に仮固定を行 50 て結合効率を向上させることができる光学装置を提供す

いりフローする。例えば、図15 (A)のように二つの部品をボンディングする場合には最初に両方の部品を仮固定し、次いでリフローを行う。この仮固定の際、部品を観置するための装置の誤差が原因となって、いくらかの位置誤差を生ずる。例えばこの位置誤差の大きさは10μm程度である。

【0032】図15(A)のように半導体レーザ11と光導波路15を仮固定する場合には、半導体レーザ11が右側に 10μ mづれて仮固定され、光導波路が左側に 10μ mづれて仮固定されると、最大では 20μ mの相対的ずれを生ずる。従って、ギャップG1が 20μ mより小さいと、図15(C)のように光導波路が半導体レーザに衝突する問題を生ずる。これを選けるためには、ギャップG1を大としなければならないので、光結合率が低下する問題を生ずる。

【0033】さらに、図10及び図11の各従来例に共通の問題として、半導体レーザ、光導波路及び光ファイバ等を嵌合させるための嵌合構造を形成する際、その嵌合すべき部品が異なると、該嵌合構造の形成に用いる加工手段、その加工工程が進行する時間及び雰囲気が異なったものとなるという問題がある。

【0034】具体的には、例えば、光ファイバを嵌合させるための海の形成には第1のフォトマスクを用いてバターンを基板上に転写し、この転写されたパターンをマスクとして用いてエッチング等により潜を形成する。次に他のフォトマスクを用いて半導体レーザ用のボンディングパターン形成したりあるいはレーザの突起や溝と嵌合させるべき部品嵌合部を形成する。

[0035] このように従来の方法では基板上に部品嵌合部を形成する際、それぞれの部品ごとに異なるフォトマスクを使用しなければならない。このようにすると、フォトマスクを交換するたびに合わせ誤差を生じ、その結果光部品の位置合わせ精度が低下し、結合効率が低下する問題がある。

[0036] さらに、ファイバーを嵌合すべき溝をエッチングする時間と他の部品を嵌合すべき溝をエッチング する時間とが異なると、エッチング速度やサイドエッチングの大きさなどが微妙に異なってくるため(即ち加工を行う時間の同時性が失われる加工工程の同質性が失われるため)加工誤差が大きくなやすい。特に、エッチングの速度の追いによって溝の深さ等の制御性が悪くなるため、図10(D)の例のように、高さ方向の誤差が大きくなり易いという問題がある。

【0037】そこで、本発明は上記課題に鑑みなされたもので、基板上の嵌合部の加工工程の同質性及び同時性を向上させ、光部品の位置合わせの精度を向上させることをその一つの目的とするものである。さらに第1の目的達成のための主要な手段により、光軸高さ調節の自由度を向上させ、かつ、ギャップG1又はG2を小さくして結合効率を向上させることができる光学装置を提供す

特別平9-5586

ることを目的とする。

[0038]

【課題を解決するための手段】請求項1では、嵌合部が 形成された少なくとも1個の第1の光部品を基板に形成 した該第1の光部品の嵌合部と嵌合する第1の部品嵌合 部に嵌合させて位置決め固定し、かつ少なくとも1個の 第2の光部品を基板に形成した該第2の光部品と嵌合す る第2の部品嵌合部に嵌合させて位置決め固定して該第 1の光部品と該第2の光部品とを光結合してなり、前記 基板の前記第1及び第2の部品嵌合部が、共に半導体製 10 造と同一の加工手段で同時に加工工程を進行させて形成 されてなる光学装置が構成される。

【0039】 請求項2では、 嵌合部が形成された少なく とも1個の第1の光部品を基板に形成した該第1の光部 品の嵌合部と嵌合する第1の部品嵌合部に嵌合させて位 置決め固定し、かつ嵌合部が形成された少なくとも1個 の第2の光部品を基板に形成した該第2の光部品の嵌台 部と嵌合する第2の部品嵌合部に嵌合させて位置決め固 定して該第1の光部品と該第2の光部品とを光結合して なり、前記基板の前記第1及び第2の部品嵌合部が、共 20 に半導体製造と同一の加工手段で同時に加工工程を進行 させて形成されてなる光学装置が構成される。

【0040】請求項3では、嵌合部が形成された少なく とも1個の第1の光部品を基板に形成した該第1の光部 品の嵌合部と嵌合する第1の部品嵌合部に嵌合させて位 置決め固定し、かつ少なくとも1個の第2の光部品をガ イドすると共に、基板に形成した第2の部品嵌合部に嵌 台する嵌台部を有する固定部材で該第2の光部品を位置 決め固定して該第1の光部品と該第2の光部品とを光結 合してなり、前記基板の前記第1及び第2の部品嵌合部 が、共に半導体製造と同一の加工手段で同時に加工工程 を進行させて形成されてなる光学装置が構成される。

【1)()41】論求項4では、請求項1~3の何れか一項 において、前記益板にシリコン基板を用い、前記第1及 び第2の部品嵌合部のそれぞれがシリコンを異方性エッ チングして形成した逆ピラミッド状の溝、又は断面V字 型の消、又は断面逆台形の消、又は断面が台形の帯状の 突起のうちの一つである。

【0042】 請求項5では、請求項1~3の何れか一項 において、前記第1若しくは第2の光部品に形成された 40 嵌合部、又は前記固定部付に形成された嵌合部のうちの 少なくとも―がバターンに被若した常温で固相である部 材を、表面張力のみによるポテンシャルが最小となる形 状に変化させるべく液相化し、該形状を維持させつつ固 相化した突起部でなる。

【10043】 請求項6では、請求項3記載の固定部材の 嵌合部が海で形成されてなる。請求項7では、光部品、 又は該光部品を位置決めするための固定部材である第1 の部品を、基板である第2の部品に位置決め執置するも

と共に他方に該突起部と嵌合するくぼみ部を形成するも のであり、前記第1又は第2の部品に形成された突起部 が、バターンに被若した常温で固相である部材を、表面 張力のみによるポテンシャルが最小となる形状に変化さ せるべく液相化し、該形状を維持させつつ固相化して形 成されてなる光学装置が構成される。

【() () 4.4 】 請求項8では、請求項7記載のくぼみ部が 形成される部品が単結晶部計で形成され、該くぼみ部が 単結晶部材を異方性エッチングにより逆ピラミッド状の 湯、又は断面V字型の湯、又は断面逆台形の湯で形成さ れてなる。請求項9では、請求項8記載の単結晶部材 が、シリコン単結晶、GaAs単結晶、GaAlAs単結晶、InP 単結晶、InGaAs単結晶、InGaAsP 単結晶、又はInAlAs単 結晶の部材が用いられる。

【10045】請求項10では、請求項5,7,8及び9 の何れか一項において、前記突起部の表面に、該突起部 を形成する部村より軟化温度の高い村村、及び該突起部 を形成する部付より硬度の大な材料の少なくとも何れか 一方の材料よりなる皮膜が被若されてなる。

【1)046】請求項11では、請求項1~10の何れか 一項において、前記光部品は、光半導体装置、光導波路 装置、光ファイバの何れかを少なくとも含んで構成され る.

[0047]

(6)

【作用】請求項1の発明では、嵌合部を形成した第1の 光部品の該嵌合部を基板に形成した第1の部品嵌合部に 嵌合させて位置合わせし、かつ、第2の光部品そのもの を基板に形成した第2の部品嵌合部に嵌合させて位置合 わせする。そして、該第1の部品嵌合部と第2の部品嵌 台部を形成する際、その両方を、半導体製造と同一の加 工手段として益板にパターンを転写する方法と同一の方 法(以下これを「微細パターン転写技術」という)によ り一時に転写されたパターンを用い、これをマスクに位 置と形状とを限定し、かつ、同一の加工手段による加工 工程を同時に進行させることによって形成するものであ る。これにより、パターン転写と加工工程の両方につい て、同時性と均質性が担保される。そのため、第1の部 品嵌合部と第2の部品嵌合部の相対位置が精密に位置合 わせされるとともに、その形状が均一になり、両者の位 置合わせ精度が向上する。

【①048】請求項2の発明は、請求項1の発明におい て、第2の光部品に嵌合部を形成し、該嵌合部を基板上 の第2の部品嵌合部に嵌合させるようにし、これ以外を 請求項1の発明と同じにしたものである。本発明によっ ても請求項1の発明と同様の作用により同様の効果が得

【()()49】請求項3の発明は、請求項1の発明におい て、第2の光部品を、第2の光部品を位置決めするため の部材である固定部材により位置決めし就置するもので ので、該第1又は第2の部品の一方に突起部を形成する 50 ある。その際、該固定部村に安合部を形成し、該政合部

28/05/2002 13:51

特別平9-5586

(7)

を益板上の第2の部品嵌合部に嵌合させるようにし、こ れ以外を請求項1の発明と同じにしたものである。本発 明によっても請求項1の発明と同様の作用により同様の 効果が得られる。

【0050】請求項4の発明は、請求項1及び請求項2 及び論求項3の発明における第1の光部品嵌合部及び第 2の光部品嵌合部の形成方法に関するもので、 益板にシ リコン基板を用い、嵌合部を異方性エッチングによって 形成すべき断面が逆ピラミッド状の潜、断面がV字型の **満 断面が逆台形の溝、又は断面が台形の突起にする。** このようにすることにより、容易に、一時に、均質で高 精度の嵌合部を形成できるようになる。

【0051】さらに、本発明を用いると、微細パターン 転写技術を用いて平坦な基板上へ1回だけパターンを転 写するだけでエッチング用マスクパターンを形成でき る。そのため、図15 (B) の従来例のようにフォトレ ジストの厚さの不均一によりパターン精度が劣化するよ うなととは起こらなくなる。

【0052】論求項5の発明は、請求項1及び論求項2 及び請求項3の発明における嵌合部の形成方法に関する 20 もので、嵌合部が、パターンに被着させた常温(あるい は室温)において固相である部材を波相に相変化させ、 液钼化したときの表面張力のみによるポテンシャルが最 小になるように形状を変化させ、この表面張力によるボ テンシャルが最小である形状を保持したままで再び固相 に祖変化させ、常温(あるいは室温) において外力が加 わった場合でもその形状を維持するようにして形成した **疾起部によって成るものとする。なお地上においては上** 記表面張力に力学的作用による重力や気体分子の対流に よる力等が加わる場合があるものとする。更に、上記方 30 法により形成される突起部は第1の光部品の嵌合部と第 2の光部品を固定するための固定部村の嵌合部の両方に 適用可能なものである。また、上記常温とは、本発明に よる光学装置が使用あるいは保管される温度範囲のこと であり、地球上においてはおおよそ-40℃から100 ℃範囲と考えればよい。

【0053】とれにより、上記パターンに被若した部材 の体績とパターンの形状が決まれば、常に同一形状の突 起部が形成されるようになる。そして、突起部の形状の 同一性が向上すると光部品の位置合わせ精度が向上する 40 効果が得られる。特に、上記突起部を形成する部村を被 着させるパターンに円形パターンや長方形のパターンを 用いると球形あるいは円柱形の突起部が形成される。こ れらの突起部を、左右対称な満に、両者の対称軸の向き が一致するようにして嵌合させると、正確に左右の一致 をさせることができるようになる。よって左右方向の位 置ずれが極めて小さい位置決めが実現される効果が得ら れる。さらに、該突起を滞に嵌合させた場合の高さ方向 の誤差は突起部を形成する部材の体債の誤差の立方根に 比例する。そのため、突起部を形成する部材の体債の誤 50 けるくぼみ部を単結晶を違法性エッチングして形成した

差が比較的大きい場合でも、高さ誤差が小さなものに抑 えられるようになる効果も生じる。

【0054】さらに、該突起部を請求項3の発明におけ る部品嵌合部となるべき溝に嵌合させた場合には、溝の 大きさを変えるかあるいは該突起の大きさを変えると光 部品の光軸の高さを調節することが可能になる。請求項 6の発明では、 請求項3の発明における固定部計の映合 部の形成方法に関するもので、嵌合部を固定部材に形成 した溝にし、これに嵌合すべき部品嵌合部を台形状の突 10 起にすれば、該固定部品の溝で光ファイバ等の円柱状の 光部品をガイドし更に該固定部品の溝を該部品嵌合部に 嵌合させる。これにより、光ファイバ等の光部品を位置 決めすることが可能になる。

【0055】請求項7の発明は、光部品を他の部材に位 置決め固定する際に、一方に突起部を形成し他方にくぼ み部を形成して互いに嵌合させるもので、その際. 上記 嵌合部が、パターンに被着させた常温(あるいは室温) において固相である部材を液相に相変化させ、液钼化し たときの表面張力のみによるポテンシャルが最小になる ように形状を変化させ、この表面張力によるボテンシャ ルが最小である形状を保持したままで再び固相に相変化 させ、常温(あるいは室温)において外力が加わった場 台でもその形状を維持するようにして形成した突起部に よって成るものとする。なお、地上においては上記表面 張力に力学的作用による重力や気体分子の対流による力 等が加わる場合があるものとする。また、上記常温と は、本発明による光学装置が使用あるいは保管される温 皮範囲のことであり、地球上においてはおおよそー40 ℃から100℃の範囲と考えればよい。

【0056】このようにすると、上記パターンに被着し た部村の体積とパターンの形状が決まれば、常に同一形 状の突起部が形成されるようになる。そして、突起部の 形状の同一性が向上すると光部品の位置合わせ精度が向 上する効果が得られる。特に、上記突起部を形成する部 材を被若させるパターンに円形パターンや長方形のパタ ーンを用いると球形あるいは円柱形の突起部が形成され る。これらの突起部を、左右対称な溝に、両者の向きが 一致するようにして嵌合させると、正確に左右の位置を -- 致させることができるようになる。よって左右方向の 位置ずれがきわめて小さい位置決めが実現される効果が 得られる。さらに、該疾起を満に嵌合させた場合の高さ 方向の誤差は突起部を形成する部材の体積の誤差の立方 根に比例する。そのため、突起部を形成する部村の体積 の誤差が比較的大きい場合でも、高さ誤差が小さなもの に抑えられるようになる効果も生ずる。さらに突起の大 きさを調節するかあるいは潜の大きさを調節するかある いは突起と海の両方の大きさを調節すれば高さを調節す ることが可能になる。

【0057】論求項8の発明では、請求項7の発明にお

28/05/2002 13:52

満とする。これにより、溝が深い場合であっても、比較 的簡単に精度の高い満を形成することが可能になる。請 求項9の発明では、請求項8の発明における単結晶部材 をシリコン単結晶、GaAs単結晶、GaAlAs単結晶、InP 単 枯晶,InCaAs単結晶、InCaAsP 単結晶,InAlAs単結晶、 のうちの1つとする。これにより、異方性エッチングが 容易である。

【0058】 請求項10の発明は、請求項5又は請求項 7 又は請求項8 又は請求項9の突起部の表面に、突起部 を構成する材料よりも熱による軟化が起こり始める温度 10 が高く、かつ突起部を構成する材料よりも硬度が大であ る材料の皮膜を被着させるものである。これにより、該 突起部を海状の部品嵌合部に嵌合させ、圧力を加えた場 合に変形が小さくなり、該皮膜がない場合に比べ位置ず れが小さくなる効果が生じる。

【0059】論求項11の発明では、光半導体装置、光 導波路、光ファイバの位置合わせ及びこれら相互の位置 台わせを行わせる。これにより、位置合わせ精度の向 上 高さ調整の自由度の向上が実現される効果が得られ 3.

[0060]

【実施例】図1に、本発明の第1実施例の主要部の構成 図を示す。図1に示す光学部品21は、基板22上に第 1の光部品としての半導体レーザ23と第2の光部品と しての光ファイバ24とを取りつけて光結合する場合を 示している。 益板22は例えば (100) 面シリコン基 板である。基板表面には、第1の部品の嵌合部としての 所定数(図1では7個)の半導体レーザの嵌合部27を 嵌合させる海 (凹部、あるいはくぼみ部) 25a. 25 りと第2の部品嵌合部としての光ファイバ嵌合用の溝2 30 6が形成されている。

【0061】第1及び第2の部品嵌合部は、フォトマス クを用いて基板上に転写したパターンをマスクに、アル カリエッチャントで異方性エッチングを行い形成したも のである。なお、シリコン基板の異方性エッチングにつ いては、文献IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES、 VOL.ED-25,ND.10,OCTOBER 7978,PP.1185-1193 に詳細に 記載されている。本実施例では、1枚のフォトマスクで 第1の部品嵌合部25a、25bと第2の部品嵌合部2 6を形成すべきパターンの転写を行い、さらに同じ工程 40 で一時にこの二つの部品嵌合部の異方性エッチングを行

【りり62】なお、前記パターンの転写に電子ピームや レーザビームによる直接描画やいわゆるステッパといわ れる装置を用いる方法等、半導体集積回路の製造時に用 いられる方法を用いてもよいことはいうまでもない。半 導体レーザ23には、第1の部品の嵌合部としての所定 数 (図1では7個) のパンプ (あるいは突起) 27が濡 れ性のあるパターン (図には表われず) に被若されて形 成されいてる。このバンプ27は金属皮膜による円形パ 50 シリコン基板22に異方性エッチングにより、第2の光

ターン上にAuSn (金縄) 共晶合金を所定の厚さ所定の直 径の円板状に被着させ、次いで無酸素雰囲気中で320 Cに加熱して表面張力のみによるポテンシャルが最小と なる形状とし、再び冷却して形成したものである。すな わち、重力が上記金属皮膜による円形パターンの面と垂 直になるように基板を配置して上記加熱を行えば、金属 皮膜に接する部分以外はほぼ真球近い表面形状になる。 【0063】とのようにして、第1の部品嵌合部25 a. 25 b 及び第2の部品嵌合部26 が形成された基板 22と嵌合部2が形成された半導体レーザ23とシング ルモード光ファイバ24とを用い、半導体レーザ23の 嵌合部27を第1の部品嵌合部25a及び25bに嵌合 させて固定し、光ファイバ24を該第2の部品嵌合部2 6に嵌合させて固定して両者を光結合する。

【0064】このように基板22に上記同一のフォトマ スクを用いてパターンを転写し、一時に異方性エッチン グを行って第1の部品嵌合部25a、25hと第2の部 品嵌合部26を形成できることから、これらの部品嵌合 部の位置精度が向上し、さらにこれらの部品嵌合部の形 20 状の均一性が向上する。その結果半導体レーザと光ファ イバの位置ずれが小さくなり、光結合効率が向上する。 【0065】また、部品嵌合部となるべき機25a, 2 5 b. 26の大きさを変えることにより、光部品の高さ を調節することが可能になる。さらに、半導体レーザ2 3の嵌合部となるバンプ27の大きさを変えることによ り半導体レーザの高さを調節することが可能になる。ま た 第1の部品嵌合部25a, 25bと第2の部品嵌合 部26を一時にエッチングすると、製造時間が短縮され **5.**

【10066】なお、本実施例において図1の部品嵌合部 25 bの表面にも金屑皮膜を形成し、さらに半導体レー ザ上のバンフ27のうち、 部品嵌合部25 h に対向する ものを縛あるいはインジウム等の金錦共晶合金よりも低 融点のものとすると、これを用いて半導体レーザを基板 上に固定することができる。例えば、バンプ27を部品 嵌合部25a、25bに嵌合させ、240℃まで加熱し 再び冷却すれば、ฝあるいはインジウム等により半導体 レーサ23が基板22上に固定される。

【10067】さらに、図1の部品嵌合部25b及び半導 休レーザのそれに対向する部位に後述の図2の符号2 9、30及び31で示すような、金属皮膜29. 縄ある いはインジウム等の金銭共晶合金よりも低融点の金属3 () 金属皮膜3 1 bを形成してもよい。この場合にも、 バンプ2 7 を部品嵌合部2 5 a に嵌合させ、かつ.3 0 りを31万に接触させて240℃まで加熱し、再び冷却 すれば、 錫あるいはインジウム等により半導体レーザ2 3が益板22上に固定される。

【0068】次に、図2に、本発明の第1実施例の他の 実施例の要部の構成図を示す。図2の光学装置21は、

15

【0069】半導体レーザには、所定数(図2では3個)の溶融金属部材30あるいは32a、32bに濡れ性のあるパターン31a、31b、31cが形成され、両端のパターン31a、31cには溶融金属部材(具体的には金錦共晶合金等)による滞辞型のバンプ(又は突起部では第1の光部品の嵌合部に相当する)32a、32bが形成されている。

【0070】半導体レーザは、例えばバンブ32a,32bを第1の部品嵌台部28a,28bに嵌台させ、かつ 溶融金属部付30をバターン31bに接触させ、240℃まで加熱し再び冷却して固定される。次いで、光ファイバ24を第2の部品嵌台部26に嵌台させ、半導体レーザと光結合する。

【0071】このように構成することより、本実施例においても、図1の実施例と同様に、高精度な位置合わせ、光軸高さ調整の自由度の向上が実現される。図1及び図2の実施例では、バンブ27、32a、32b、30を金縄共晶合金及び得又はインジウムによるものとしるが、本発明においてはこれには限られず、いわゆる半田等の他の低融点台金、その他の低融点台金あるいは低融点の単一金属で形成されたものでもよい。特に、バンフ27、32a、32bについては、熱可塑性プラスチック、低融点ガラスなどでもよい。

【0072】なお図2の実施例において、パターン29. バンプ30及びパターン31 bは半導体レーザを基板に引きつけるため及び必要な場合には電気的な接続を行うものであるので、その位置精度は要求されない。例えば、特願平6-38863号に説明されているように、パターンの面積と基板と半導体レーザ間のギャップとを考慮してバンプの体積を調節することにより、半導体レーザを基板に引きつけ固定する作用を持たせることができる。このことは、以下の実施例においても同様である。

【0073】次に、図3に、本発明の第2実施例の要部構成図を示す。図3の実施例に用いられる基板22は、図1の実施例の一部を変形したものである。具体的には、図1の実施例の第2の部品嵌合部を断面がV字形の 満から両側に斜面33を有する突起(又は断面が台形の 50

帯状の突起)に置き換え、かつ、第2の光部品である光ファイバ24を消35aを有する固定部材35によって位置決めし基板上に載置するようにしたものである。【0074】ことに、斜面33を有する突起は、異方性エッチングで限り下げられた段差底部34a、34b(深さは例えば10~100μm)によって形成される。光ファイバ24は固定部材の溢35aに嵌合され、更に該海の先端側面が突起の斜面33に嵌合される。これにより光ファイバ24が位置決めされ基板上に位置される

16

【0075】半導体レーザの位置決め方法は図1の実施例と同じであり、図1の実施例と同様の製造工程、位置決め工程、固定方法が用いられる。更にその変形構成等についても図1の実施例と同じものを用いることができる。本実施例においても、図1の実施例と同様、第1の部品嵌合25a.25bと第2の部品嵌合部33を異方性エッチングで一時に形成することができるので、その相対的位置精度及び形状の均一性が向上し、製造時間が短縮される効果を生ずる。更に、第1の光部品に形成した嵌合部の大きさあるいは第1の部品嵌合部の大きさま調節することにより、高さを調節可能になる効果を生ずる。

【0076】 更に、基板22を第1の光部品を含む部分と第2の光部品を含む部分に分割し、本出願人が先に出願した特願平5-297136号に記載された方法を用いて高さ調節して再配列すると、高さ調節の自由度がさらに大きなものとなる。次に、図4に、本発明の第2実施例の変形例による光学装置の要部構成図を示す。図4の実施例に用いられる基板22は、図2の実施例の一部を変形したものである。具体的には、図2の実施例の一部2の部品嵌合部を断面がV字形の滞から両側に斜面33を有する突起(又は断面が台形の帯状の突起)に置き換え、かつ、第2の光部品である光ファイバ24を溝35&を有する固定部材35によって位置決めし基板上に載置するようにしたものである。これは、図1の実施例との関係と同じである。

【0077】本実施例においても、図2の実施例と同様 第1の部品嵌合部25a,25bと第2の部品嵌合部33を異方性エッチングで一時に形成することができるので、その相対位置精度及び形状の均一性が向上し、製造時間が短縮される効果を生ずる。更に、第1の光部品に形成した嵌合部の大きさあるいは第1の部品嵌合部の大きさを調節することにより、高さを調整可能になる効果を生ずる。

[0078] 更に図3と図4に共通の効果として、光ファイバの先端を半導体レーザに接近させることができ、結合効率が向上する効果が得られる。次に、図5及び図6に、図3及び図4の変形例の要部構成図を示すものである。図3及び図4の実施例においては第1の光部品の 安合部を突起状のバンブ(又は突起部)27,328,

(10)

17

32bで構成し、第1の部品嵌合部を溝(又はくぼみ部)25a,25b,28a,28bで構成していたが、位置決め及び高さの調節を目的とするのであればこの構成にとらわれる必要はなく、これらを逆にしてもよい。

【10079】図5の実施例は、この考えに基づき、図3の実施例における基板上の第1の部品嵌合部25aに相当するものを溶融金属部材によるバンプ(又は突起部)38a,38b、38c、38dに置き換え、かつ、第1の部品嵌合部25bに相当するものを溶融金属部材に10よるバンプに塗れ性のあるバターン36に置き換え、かつ、第1の光部品の嵌合部に相当するバンプ(又は突起)27の一部を半導体レーザ23に形成した消(又はくぼみ部)39a,39b、39c、39dに置き換え、かつ、第1の光部品の嵌合部に相当するバンプ(又は突起)27の一部を半導体レーザ23に形成した溶融金属部材によるバンプ32cに置き換えたものである。

【0080】ここに、37a,37b、37c、37dはバンプ(又は突起部)38a,38b,38c、38dにどれ性のある円形パターン、31bは溶融金属部材32cに塗れ性のある長方形のパターンである。図6の実施例は、図4の実施例における第1の光部品の嵌合部を溶融金属部材32cと溝(又はくぼみ部)40a,40bを有するものとし、第1の部品嵌合部を溶融金属部材によるバンプ(又は突起部)30a、30bと溶融金属部材32cにどれ性のあるパターン36bに変更したものである。これはちょうと図4の実施例のレーサ固定部に係るレーザ表面と基板表面の構造を入れ替えたものと同じである。

【0081】図5及び図6の実施例の半導体レーザ23の滞39a、39b、39c、39d、40a、40bはフォトリソグラフィープロセスで形成したパターンをマスクにして、半導体レーザを構成する基板を異方性エッチングして形成される。そのため、比較的容易に深くかつ精度の高い溝を形成することができる。

【0082】図5及び図6の実施例においては、段差底部34a、34bによる段差を10~20μm程度の小さなものとした場合でも容易に光ファイバを位置決めすることができる。段差が小さいため、前述の図15(B)で述べたフォトレジストを途布したときの厚さの

(B) で述べたフォトレジストを塗布したときの厚さの 不均一性という問題が軽減される効果を生ずる。

【0083】更に、本実施例ではパターン37a、37b、37c,37d,36a,36bを段差底部34a、34bから離すことができ、これらのパターンを段差底部34a、34bから離すことにより、図15

(B) の従来例で問題となった為付近のパターンの特度 まで加熱し、次いで冷却して当の劣化を無視できるようになる。また、これらのパター 次いで固定部村35で光ファインが段差底部34a、34bから離れて半導体レーザ2 部村35は突起部43a、433と段差底部34a、34bとの距離が離れても、光フ 50 嵌合させて位置合わせされる。

ァイバをスライドさせれば半導体レーザに接近させることができる。そのため、半導体レーザ23と段差底部34a、34りとの距離が離れても結合効率を向上させることができる。

18

【0084】なお、図5及び図6の実施例についても、基板22を第1の光部品を含む部分と第2の光部品を含む部分に分割し、上記特願平5-297136号に記載された方法を用いて高さ調節して再配列すると、高さ調整の自由度をさらに大きくすることができる。

【0085】次に、図7に、第2実施例の他の実施例の要部構成図を示す。図7に示す光学装置21は、益板22の光ファイバ(第2の光部品に相当する)24を搭載する領域33の両側に各一列で異方性エッチングにより所定数の海(又はくぼみ部で第2の部品嵌合部に相当する)41a,41bが形成される。また第1の光部品である半導体レーザ23が取り付けられる位置に長方形のバンブ30に濡れ性のあるパターン29が形成され、該パターン上に長方形のバンブ30が形成され、その四隅近傍に異方性エッチングにより海(又はくぼみ部で第1の部品嵌合部に钼当する)42a,42b,42c,42dが形成されている。

【0086】半導体レーザの底面には、金銭共晶合金 (溶融金属部村)による半球状のバンブ (又は突起部で第1の光部品の嵌合部に担当する)27g、27b、27c、27dとバンブ30に濡れ性のあるパターン31bが形成されている。ことにバンブ30は、例えばインジウムあるいは縄で形成される。なお、上述のように、パターン29とパターン31b及びバンブ30は半導体レーザを基板に引き寄せること及び必要な場合には電気的接続を行うことを目的としたものであるため、その位置指度は要求されない。

【0087】光ファイバを押圧固定する固定部村(第2の光部品を位置決めするための固定部村に相当する)35には、嵌合溝35 aが形成されると共に、その両側に基板22の為42a、42b、42c、42dに嵌合すべき金縄共晶合金よりなる半球状のバンプ(又は突起部で第2の部品を位置決めするための固定部材に形成された嵌合部に相当する)43a、43bが所定数形成されている。

【0088】とこに半導体レーザ23の突起部27a, 27b, 27c, 27dはパターンに金銭共晶合金を被 着させ、加熱して液相化し、表面張力により球形になっ たところで再び冷却し、固相化させて形成したものであ る。以上の部材を用い、半導体レーザ23の突起部27 a、27b, 27c, 27dを満42a, 42b, 42 c、42dに嵌合させ、更にパンプ30が溶融する温度 まで加熱し、次いで冷却して半導体レーザを固定する。 次いて固定部材35で光ファイバを押圧固定する。固定 部材35は突起部43a、43bを溝41a, 41bに 嵌合させて位置合わせされる。 19

【0089】以上の本実施例においても、満42a,42b,42c,42d,41a,41bを異方性エッチングで一度に形成するので位置精度と形状の均一性が向上する。更に、突起27a,27b,27c,27d,43a,43b及び満42a,42b,42c,42d,41a,41bの大きさを変えることにより、容易に高さを調節することが可能になる。なお、パターン29、パンプ30及びパターン31bによって構成される半導体レーザを引きつけるためのしかけと同様のものを基板22と固定部材35に形成し、固定部材の固定に用 10いてもよい。

【0090】次に、図8に本発明の第3実施例の要部構成を示す。なお この図は側面断面図である。図8に示す光学装置21は、基板22上に第1の光部品である半導体レーザ23 第2の光部品である光導波路及び第3の光部品である光ファイバ24を設置し光結合したものである。

[0091]本実施例の基板22には、異方性エッチングで光ファイバ24を嵌合する海(第3の部品嵌合部に相当する)26と半導体レーザ23に形成されたバンプ(又はくぼみ部で第1の光部品の嵌合部に相当する)27が嵌合するべき海(又はくぼみ部で第1の部品嵌合部に相当する)25と光導液路51に形成されたバンプ(又は突起部で第2の光部品の嵌合部に相当する)53が嵌合するべき港(又はくぼみ部で第2の部品嵌合部に相当する)54とが形成されている。

【0092】本実施例に用いられる光導波路51は、例えばイオン交換といわれる手法により、表面近傍の特定部位のみに異なる金属イオンを分布させ、高屈折率のコア51aを形成したガラス導波路である。この導波器のコアは、基板表面より10μm程度のところに形成される。なお、表面に金属イオンを拡散させてコアを形成した導波路等を用いてもよい。この場合にはコアは基板表面より2~5μm程度のところに形成される。

【0093】半導体レーザ表面のバンブ27と光導波路表面のバンブ53は、該バンブ27、53を構成する部材に対して濡れ性のあるバターン23a,51a上に該バンブとして例えば金銭共晶合金等の溶融金属部村を被着させ、次いでこの溶融金属部材の融点以上に加熱して液钼化し、表面張力で半球状になったところで再び冷却40する方法で形成したものである。なね、このバンブ27、53は、常温で固相で加熱等により液相に钼変化可能で、かつ液钼時に、表面張力の働きで球になる程度に十分粘性が低いものであれば他の材料を用いてもよい。

【0094】半導体レーザのバンブ27を満25に嵌合させ、光導波路のバンブ53を満54に嵌合させ、光ファイバを満26に嵌合させてこれらの位置合わせを行い光結合を行う。このように、本実施例により満25と満54と満26を異方性エッチングで一時に形成するの

で、その相対位置精度と形状の均一性が向上する効果が得られる。また、バンプ27、53及び満25、54のサイズを換えて半導体レーザと光導波路の光軸高さを調節できる。さらに、満25、54の側面が(じょうごのように口が広がるような状態で)斜めになっているので、半導体レーザ23及び光導波器51を基板22に搭載する際、ある程度の位置合わせが行われれば、溝25、54の中にバンブ27、53が自動的に引き込まれる。そのため、前述の図15(C)の問題(部品搭載時の位置誤差による部品間の衝突)が生じにくくなる。【0095】次に、図9に、第4実施例の要部構成図を示す。なおこの図9(A)と図9(B)は側面図である。図9(A)は、基板上に半導体レーザ(第1の光部

20

示す。なおこの図9(A)と図9(B)は側面図である。図9(A)は、基板上に半導体レーザ(第1の光部品に相当する)23と光導波路(第2の光部品に相当する)61のみを搭載する例であり、図9(B)はそれに加えて基板上に光ファイバ(第3の光部品に相当する)24をも搭載する場合の要部構造である。この二つは光ファイバを嵌合させるための海26の有無以外は同じであるので、以下の構造についての説明は、図9(A)について行う。

[0096] 本実施例では半導体レーザ23は前述の図11に示した自己位置整合ボンディングにより芸板22上に位置決めし、載置される。ここに27は溶融金属部材(具体的には例えば金縄共晶合金)22aと23aとは溶融金属部材27に濡れ性のあるパターンである。パターン22a、23aと溶融金属部材27の大きさが調節され、基板表面からの活性層23bの中心の高さが30μmになるように調整されている。

[0097] 光導波路 61は、例えばクラッド層 62 bの厚さが 25μ m、コア層 62 aの厚さが 6μ mの石英 系光導波路である。バンプ 53 と満 54 はその大きさが 調節され、基板表面からの導波路のコア圏の中心の高さが 30μ mになるように調整されている。

[0098]以上の調節を行うことにより、半導体レーザ23と光導液路61の光軸高さが30μmに調節され、光ファイバと一致するようになる。即ち、本発明により前述の図14の問題点(石英系導液路の光軸高さがファイバーより高くなる問題)か解決される。

[0099] 更に、本実施例では図15(C)の従来例40 の問題点である部品間の衝突が生じにくくなる効果がある。本実施例では自己位置整合ボンディングにより半導体レーザを最初にボンディングする。そのため光導波路を搭載する際には半導体レーザの位置ずれは解消されている。この状態で光導波路が半導体レーザに衝突するのは、導波路を搭載する際の位置ずれが半導体レーザと光導波路のギャップにより大になる場合である。前述の図15(C)では半導体レーザと光導波路の位置ずれの和が半導体レーザと光導波管路のギャップより大になる場合に衝突が起こる。従って、本実施例を用いる場合の方が従来例に比べて衝突が起こりにくくなる。

(12)

特開平9-5586

21

【() 1 () () また、海54の側面が(じょうごのように口が広がるような状態で)斜めになっているので、光導波路51を基板22に搭載する際、ある程度の位置合わせが行われれば、海54の中にバンブ53が自動的に引き込まれる。そのため、前述の図15(C)の問題(部品搭載時の位置誤差による部品間の衝突)は更に生じにくくなる。

【0101】次に、全ての実施例について、第1の光部品あるいは第2の光部品あるいは第1の部品嵌合部を形成するための突起部(材料を液相にし、表面張力で球面 10となったものを固相にして形成するもの)に、常温で固相が加熱等により液相に钼変化可能で、かつ、液钼時に表面張力の働きで球になる程度に十分粘性が低いものであれば他の材料も用いてもよい。

【0102】更に、該第1の光部品あるいは第2の光部 品あるいは第1の部品嵌合部を形成するための突起部 (材料を液相にし、表面張力で球面となったものを個別 にして形成するもの)の表面に、真空蒸着法、メッキ、 スパッタなどを用いて、この突起部を構成する材料より も硬い材料又はこの突起部を構成する材料よりも軟化温 20 度が高い材料又はこの突起部を構成する材料よりも硬い 材料でかつこの突起部を構成する材料よりも軟化温度が 高い材料による皮膜(厚さり、1~5 µm)を被着させ てもよい。このようにすることにより、該突起部を満 (又はくぼみ部) に嵌合させ、圧力を加えた場合に変形 しにくくなり、合わせ精度が向上する効果が得られる。 【() 1 () 3 】本実施例では、突起による嵌合部を形成す べき光部品の例として半導体レーザと光導波路の例を示 したが、本発明の対象となる光部品はこれに限定される ものではなく平面的な基板を用いて製造される他の光部 30 品一般にも適用可能である。

[0104]

【発明の効果】以上のように本発明による光学装置は、基板上の嵌台部の加工工程の同質性及び同時性が向上し、光部品の位置台わせの精度が向上する効果が得られるものである。さらに、光軸高さ調節の自由度が向上するとともに図15(A)に示すギャップG1又はG2を小さくすることが可能になり結合効率が向上する効果をも得られるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の主要部構成図である。

22 【図2】本発明の第1実施例の他の実施例の要部構成図 である。

【図3】本発明の第2実施例の要部構成図である。

【図4】本発明の第2 実施例の変形による光学装置の要部構成図である。

【図5】図3の変形例の要部構成図である。

【図6】図4の変形例の要部構成図である。

【図7】第2実施例の他の実施例の要部構成図である。

【図8】本発明の第3実施例の要部構成図である。

【図9】第4実施例の要部構成図である。

【図1(1) 従来の光部品の基板への各種位置合わせの説明図である。

【図 1 1 】従来の位置合わせ固定で用いられる自己位置 整合ボンディングの説明図である。

【図 1 2 】従来のジャンクションダウンによるボンディングの問題点の説明図である。

【図13】従来の高さ調整の問題点の説明図である。

【図 14】従来の高さ方向の光輪合わせの問題点の説明 図である。

20 【図15】光ファイバを使用したときの光輪高さ調整の問題点の説明図である。

【図 1 6 】従来の自己位置整合ボンディングの問題点の 説明図である。

【符号の説明】

21 光学装置

22 基板

23 半導体レーザ

24 光ファイバ

25a, 25b 満 (凹部又はくぼみ部)

) 26 ガイド港

27 バンプ (突起部)

28、28 a 溝(くぼみ部)

30 バンブ

31a~31c, 36, 37a~37d パターン

33 就置領域

34a, 34b 段差低部

35 固定部材

35a 嵌台港

51 光導波路

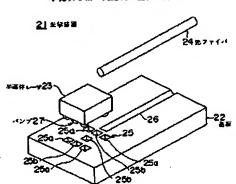
40 61 導波路

(13)

特開平9-5586

[図1]

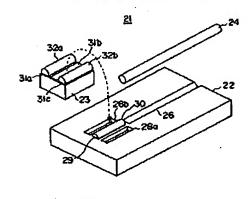
本発明の第1 実施例の主要部構成図



[図3]

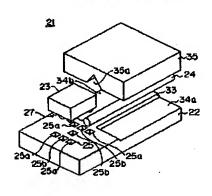
[図2]

本発明の部1実施例の他の実施例の要部構収図



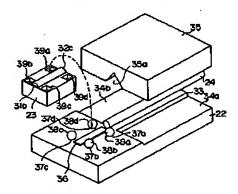
[图4]

本発明の第2実施例の要挙構成図

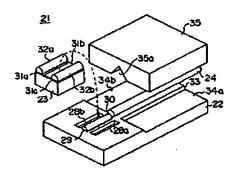


[図5]

図 3 の 2 形 例の 受 単 権 成 図



本発明の第2実施例の変形的による光学変置の姿部構成器



[図6]

図4の変形質の受認能収図

